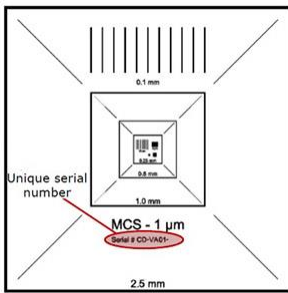


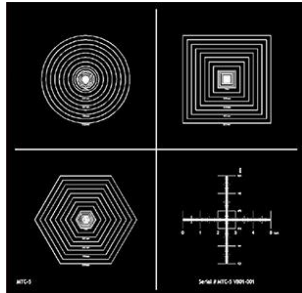
# 顕微鏡キャリブレーション、テストおよび標準サンプル一覧

キャリブレーション標準サンプルは、顕微鏡およびX線分析装置を較正するための不可欠なツールです。較正された装置だけが正確なデータを生成します。この一覧では、SEM、FIB-SEM、TEM、EDS/WDS、LM およびデジタルイメージングシステムで使用可能なキャリブレーション標準サンプルを紹介しています。これらの汎用性の高い、正確で手頃な価格のキャリブレーション標準サンプルは、お持ちの装置の最適な較正に最適なサンプルです。

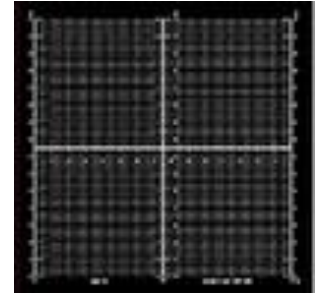
## SEM - FIB - FESEM - Table top SEM



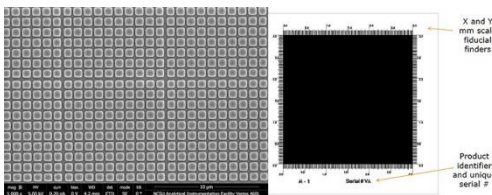
MCS-1&MC'S-0.1 トレーサブル、認定用高倍率の較正標準サンプル



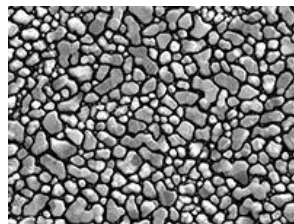
MTC-5 メディア&低倍率較正のための複数のトレーサブルなターゲット



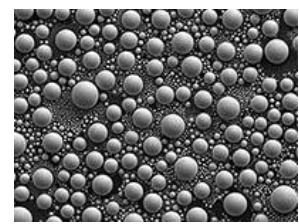
LAMC-15 トレーサブルな低倍率/大面積の校正標準



M-1&M-10  
1 μm と 10 μm ピッチの  
トレーサブルなグリッドパターン

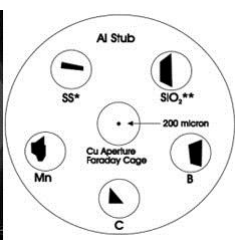
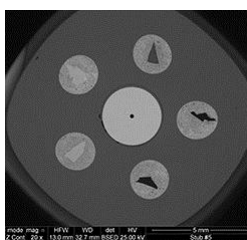


カーボン膜上の面分解能  
テスト用 Au アイランド



カーボン膜上の面分解能  
テスト用 Sn アイランド

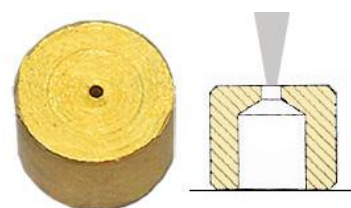
SEM / EDS / WDS



EDS/WDS 用コンパクトな  
較正標準サンプル

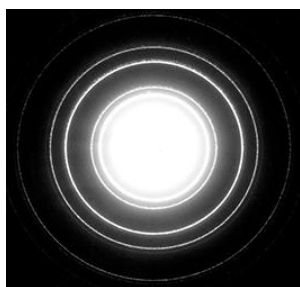


EDS/WDS 用定量分析  
参照標準サンプル

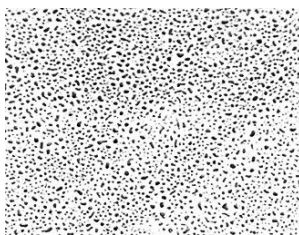


ビーム電流測定用  
ファラデーカップ

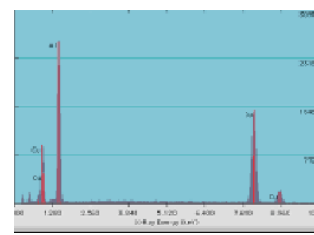
TEM - TEM / EDS



TEM 分解能標準サンプル

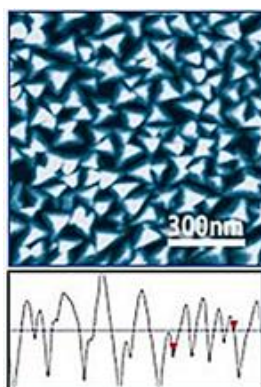


TEM テスト標準サンプル

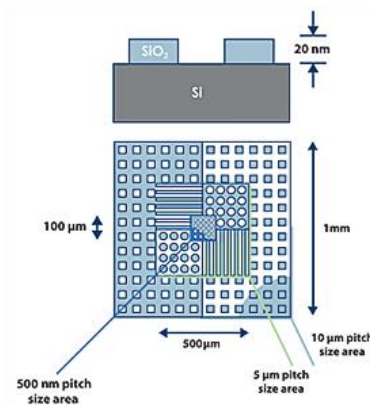


TEM・EDS 較正標準サンプル

AFM-SPM

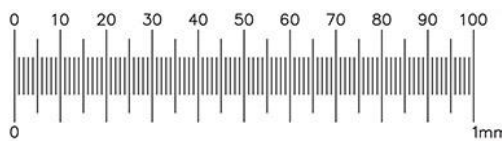


AFM Tip チェック用サンプル

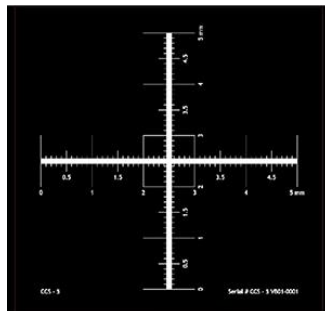


AFM XYZ 標準サンプル

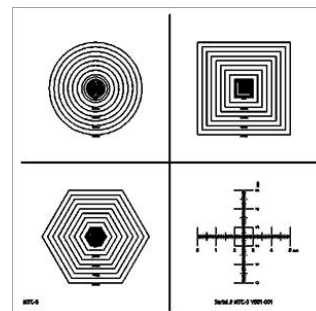
LM - Digital Imaging



ガラスステージ  $\mu\text{m}$  目盛  
リニア、断面、組成物の認証



シリコンベースの目盛。 トレーサ  
ブルなリニア、断面、組成物の認証



MTC-5 複数のトレーサブル  
なターゲット校正標準  
サンプル

備考：個々のサンプルの詳細に関しましては別途お問合せ下さい。  
本内容および価格は予告なしに変更されることがございます。

 **エルミネット株式会社**

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4  
TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106  
www.elminet.co.jp CN: Standard 一覧 1610A